



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ „МЕТРОЛОГИЯ“  
ХАРЬКОВСКИЙ  
ОРДЕНА „ЗНАК ПОЧЕТА“  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ

Директору (начальнику)

Москвитинской ЦСМ (ЛН)

(ХИМИИ НПО „Метрология“)

310078, Харьков, ул. Дзержинского, 40

Телеграф „Квант“, тел. 43-34-25

28.10.86 г. № 157/4-235

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

о внесении поправки  
в МИЭИВ-80

Сообщаем, что в предпоследнем абзаце п.3.3.2 Методы поверки приборов ПЕМ-600 МИЭИВ-80 вместо слов “Отклонение от параллельности используемого микрометра не должно превышать ~ 2 мкм” должно быть “Отклонение от параллельности измерительных поверхностей используемого микрометра должно быть не менее 2 мкм”.

Зам. директора

В. П. Бондаренко

3212

Янушевич 403325

лч 24.10.86